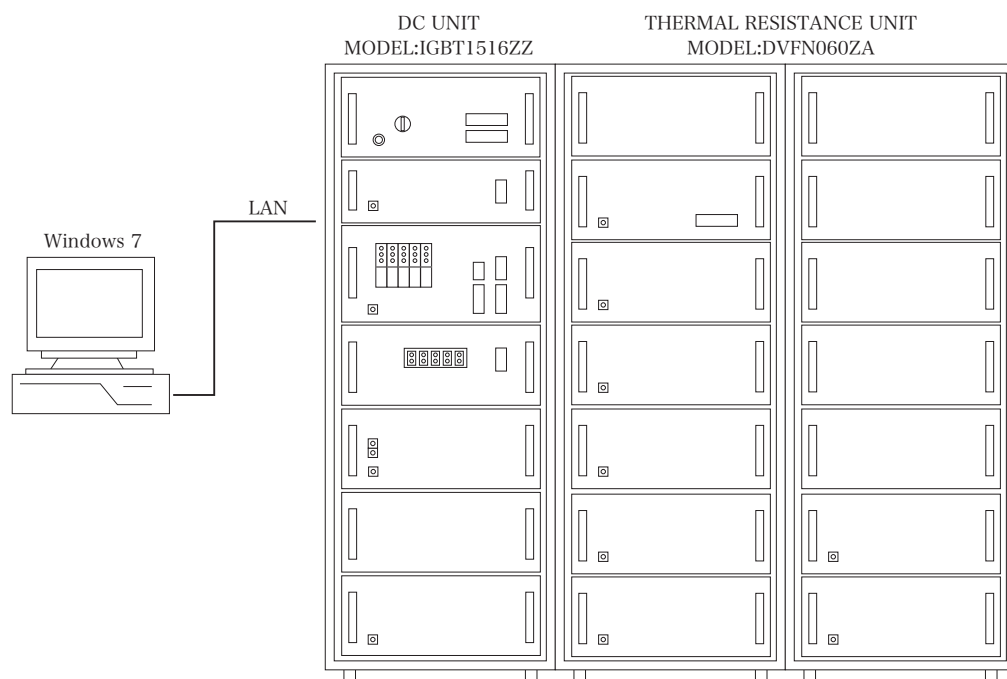


IGBT TEST SYSTEM & THERMAL RESISTANCE TEST SYSTEM / IGBTテストシステム & 熱抵抗テストシステム

MODEL:IGBT1516ZZ & DVFN060ZA

This tester is an automatic test system, designed to measure the DC characteristics and the thermal resistance characteristics of 18in1 IGBT MODULE, MOS-FET, IGBT, diode with high voltage and high current.

18in1 IGBTモジュール、MOS-FET、IGBT、ダイオードのDC特性と熱抵抗特性を高電圧、大電流を用いて測定する自動測定器です。



【DC Measurement Specifications / DC測定仕様】

- 1) Voltage / 電圧 : 1500V
- 2) Current / 電流 : 1600A

【Measurement Item and Range of Thermal Resistance / 熱抵抗測定項目・範囲】

- 1) IGBT
dV_{CE} : Current(I_F) 01.0A~600A
- 2) DIODE
dV_F : Current(I_F) 01.0A~600A



半導体デバイス試験装置メーカー
株式会社 キャッツ電子設計

CONTACT

■TEL : CATS Inc. SENDAI OFFICE TEL.022-371-8777
■E-mail : cats-sendai@world.ocn.ne.jp